Searching PAJ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-103014

(43) Date of publication of application: 06.04.1992

(51)Int.CI.

G11B 5/39

(21)Application number: 02-218904

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

22.08.1990

(72)Inventor:

NAKATANI RYOICHI

KITADA MASAHIRO TANABE HIDEO SHIMIZU NOBORU TAKANO KOJI

(54) FERROMAGNETIC TUNNEL EFFECT FILM AND MAGNETO-RESISTANCE EFFECT ELEMENT FORMED BY USING THIS FILM

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a magneto-resistance effect by impressing a bias magnetic field from an antiferromagnetic material to one magnetic layer. CONSTITUTION: A Cu electrode 31 is formed by an ion beam sputtering method and ion milling method on a nonmagnetic substrate. A lower magnetic layer 32 consisting of a C alloy, an intermediate layer 33 consisting of Al2O3, an upper magnetic layer 34 consisting of a C alloy, and a antiferromagnetic mate rial layer 35 consisting of Cr are successively formed on the Cu electrode 31. Steps are then flattened by a resin and a Cu electrode 36 is formed to come into contact with the antiferromagnetic layer 35. The magnetic field is impressed in the intra-surface direction perpendicular to the longitudinal direction of the Cu electrode by using a Helmholtz coil. A resistance change rate is increased in this way.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平4-103014

(S) Int. Cl. 5 G 11 B 5/39 識別記号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)4月6日

7326-5D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

図発明の名称 強磁性トンネル効果膜およびこれを用いた磁気抵抗効果素子

②特 願 平2-218904

②出 願 平2(1990)8月22日

®発明者中谷 売ー 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地株式会社日立製作所中央研究所内

@発 明 者 北 田 正 弘 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

⑩発 明 者 田 辺 英 男 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

⑫発 明 者 清 水 昇 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

個代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

強磁性トンネル効果膜およびこれを用いた磁気 抵抗効果素子

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 磁性層に他の組成の中間層を挿入して多層構造とした強磁性トンネル素子において、少なくとも一層の磁性層に反強磁性体からのバイアス 磁界が印加されていることを特徴とする強磁性トンネル効果膜。
 - 2. 特許請求の範囲第1項に記載の強磁性トンネル効果膜を用いた磁気抵抗効果素子。
 - 3. 特許請求の範囲第2項に記載の磁気抵抗効果 素子の少なくとも一部が非磁性金属上に形成されていることを特徴とする磁気抵抗効果素子。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は高い磁気抵抗効果を有する強磁性トンネル効果膜に関し、特に磁気ディスク装置などに用いる再生用磁気ヘッドに適した磁気抵抗効果素

子に関する.

〔従来の技術〕

て、磁気抵抗効果を用いた磁気ヘッドの研究が進 められている。現在、磁気抵抗効果材料としては、 Ni-20at%Fe合金薄膜が用いられている。 しかし、Ni-20at%Fe合金薄膜を用いた 磁気抵抗効果素子は、パルクハウゼンノイズなど のノイズを示すことが多く、他の磁気抵抗効果材 料の研究も進められている。最近、スエザワ (Y.Suezava)らによるプロシーディングス オブ ザ インターナショナル シンポジウム オン フィジックス オブ マグネティック マテリア ルス (Proceedings of the International Symposium on Physics of Magnetic Materials), 303~306ページ(1987年)に記載の 「エフェクト オブ スピン・ディペンデント トンネリング オン ザ マグネティック プロ パティス オブ マルチレイヤード フェロマグ ネティック シンフィルムス (Effect of Spin・

- 高密度磁気記録における再生用磁気ヘッドとし

dependent lunneling on the Magnetic

Properties of Multilayered Ferromagnetic

Thin Films) 」のように、強磁性トンネル効果を示すNi/NiO/Co多層膜が報告されている。この多層膜の抵抗変化率は、室温で、1%程度である。

(発明が解決しようとする課題)

性材料とし、一方の磁性層に反強磁性体からのバイアス磁界を印加し、磁性層の磁化の方向を制御することができることを明らかにし、本発明を完成するに至った。

また、上記強磁性トンネル効果膜の少なくとも一部を非磁性金属上に形成することにより、磁気記録媒体に対向する磁性層の面積を小さくすることができ、狭い領域の磁界を検出することが可能となる。

(作用)

上述のように、強磁性トンネル効果膜の 2 層の 磁性層の保磁力が大きく異ならなくても (2 層の 界では、両層の磁界の向きは、互いに、反平行である。また、この磁界の範囲以外では、磁化の向きは平行である。NiO層をトンネル電流が流れる場合、上記磁性層の磁化の向きが、互いに、反平行である時より、磁化の向きが平行である時より、磁化の向きが平行である時の方が、コンダクタンスは高い。このため、磁界の大きさによって、素子の電気抵抗が変化するものと考えられる。

上記のような、強磁性トンネル膜を磁気ヘッドへ適用する場合を考えた場合、磁気ヘッドが低い磁界を検出する必要がある。しかし、上記多層膜の磁性層の保磁力は数十〇eであり、従って、数十〇e以下の磁界は検出できない。

本発明の目的は、上述の強磁性トンネル素子を 磁気ヘッドに適用する時の問題を解消し、低い磁 界を検出できる磁気抵抗効果素子を提供すること にある。

(課題を解決するための手段)

本発明者等は、強磁性トンネル効果を示す多層 腹について鋭意研究を重ねた結果、磁性膜を軟磁

材料が同じであっても)、一方の磁性層に反強磁性体からのパイアス磁界を印加すると、両層の磁化の向きが変化する磁界を変えることができる。 このため、ある磁界の範囲内では、両層の磁化の向きは反平行、その範囲以外では、両層の磁化の向きは平行となり、磁気抵抗効果を示すようになる

また、上記強磁性トンネル効果膜の少なくとも一部を非磁性金属上に形成することにより、磁気記録媒体に対向する磁性層の面積を小さくすることができ、狭い領域の磁界を検出することが可能となる。

〔実施例〕

以下に本発明の一実施例を挙げ、図表を参照しながらさらに具体的に説明する。

[実施例1]

強磁性トンネル効果膜の作製にはイオンビーム・スパッタリング装置を用いた。スパッタリング は以下の条件で行った。

イオンガス・・・Ar

- 特開平4-103014(3)

装置内Aェガス圧力・・・2. 5×10⁻² P a

上記強磁性トンネル効果膜の磁化曲線をB-Hカーブトレーサを用いて4.2 Kの温度で測定した。測定した磁化曲線を第2図に示す。同図に示すように、下部磁性層12および上部磁性層14の保磁力は、ともに、70eである。しかし、上部磁性層14には反強磁性層15からのパイアス磁界が印加されており、磁化の向きが変化する磁

強磁性層15を順に形成したものである。

С u 電極 3 1 の上に、1 0 μ m × 1 0 μ m

界の大きさが、高磁界優にシフトしている。このため、負の磁界から正の磁界の方に磁界を増れる場合、7~24〇eの磁界の範囲で下部磁性層12および上部磁性層14の磁界の範囲では、正の磁界がら負のの磁界の範囲で下部磁性層12および上部磁性層12および上部磁性層12および上部磁性層14の磁化の向きは互いに反平行である。

上記の磁化が反平行になる磁界では、強磁性トンネル効果膜の電気抵抗は高く、磁化が平行になる磁界では、電気抵抗が低くなるものと考えられる

そこで、上記強磁性トンネル効果膜の電気抵抗の変化を関べるために、第3図のような素子を作製した。上記素子の作製プロセスを以下に述べる。まず、非磁性基板上に幅10μm、厚さ100mmのCu電極31をイオンピームスパッタリング法およびイオンミリング法で形成する。次に、

のみを用いているためである。従来の強磁性トンネル効果膜は、 2 層の磁性層の保磁力を異なる値にしなければならなかったため、素子の動作する磁界が大きくなっていた。 本発明の強磁性トンネル効果膜は低い磁界で動作するため、 これを用いた磁気抵抗効果素子は、従来の素子よりも磁気ヘッドに有利である。

また、本発明の強磁性トンネル効果膜は低気異方性膜だけで構成されている。軟磁性膜は磁気変かをのから、このために各磁性層の微で、からののないの方向が、きちんと、平行、反磁性性の分の磁化の方向が、きちんと、平行、反磁性性のの角度を取りにくいの角度を取りにくいののような、軟磁性層のみで構成されている。 性トンネル効果膜の抵抗変化率は比較的高いものとなる。

また、本発明のように、磁気抵抗効果膜のすく なくとも一部を非磁性金属上に形成することによ り、流した電流がすべて中間層を通るようになり、 効果的に磁気抵抗効果を検出することができる。 また、磁気ヘッドへの応用を考えると、本発明の ように、磁気抵抗効果膜のすくなくとも一部を非 磁性金属上に形成することにより、磁気記録媒体 に対向する磁性層の断面積を小さくすることがで き、狭い領域の磁界を検出することが可能となる。 これに対し、従来の強磁性トンネル素子は、Y。 Suezava 6 K & & Proceedings of the International Symposium on Physics of Magnetic Materials, $303 \sim 306 \% - 9$ (1987年) に記載の「Effect of Spindependent Tunneling on the Magnetic Properties of Multilayered Ferromagnetic Thin Files」のように、上部磁性層と下部磁性層 が互いに直交する長方形であるため、磁気記録媒 体に対向する磁性層の断面積が大きく、狭い領域 の磁界を検出することが困難であった。

また、本実施例では、磁性層として、 Fe-1.0 a t % C 合金層、中間層として、 A 2 2 0 。 層を用いたが、磁性層として、他の磁性材料、中

実施例1と同様の方法で、磁気抵抗効果素子を作製した。磁性層として、Fe-1・0at%C合金層、中間層として、Aloon層を用いた。反強磁性層としては、Fe-50at%Mn合金を用いた。また、Fe-1・0at%C合金層とFe-50at%Mn合金層の間には、膜厚5nmのNi-20at%Fe合金層を設けた。この理由は以下のとおりである。

Fe-50at%Mn合金層は、体心立方構造の材料の上に形成すると、α相の構造になりやすい。α相の構造のFe-Mn系合金のネール点は窒息の材料の上に対し、Fe-50at%の材料の上に対する金層は、面心立方構造の材料の上に適定をする。γ相の構造になりやすい。γ相の構造をでした。電温で動作する磁気抵抗効果素子を得るため、窒温で動作する金層とFe-50at%Mn合金層の間に、面心立方構造のNi-20at%Fe-6金層を設けた。

本実施例の磁気抵抗効果素子における電気抵抗

間層として他の絶縁材料を用いても同様の効果がある。また、反強磁性層についても、磁気抵抗効果を測定する温度以上のネール点をもつ反強磁性材料であれば、磁気抵抗効果が得られる。

また、本実施例では、上部磁性層の上に反強磁性層を形成したが、反強磁性層は下部磁性層の下に形成しても同様の効果がある。

[実施例2]

実施例1と同様の方法で、磁気抵抗効果素子を作製した。磁性層として、Fe-1.0 a t % C 合金層、中間層として、A l 2,0 3 層を用いた。反強性層としては、C r - 1 a t % R u 合金を用いた。本実施例で、C r - 2 5 a t % A u 合金を用いた。本実施例の磁気抵抗効果素子における電気抵抗変化率は、空温で、C r - 1 a t % R u 合金を用いた場合、1.5 % 、 C r - 2 5 a t % A u 合金を用いた場合、1.5 % 、 C r - 2 5 a t % A u 合金を用いた場合、1.5 % 、 C r - 2 5 a t % A u 合金を用いた場合、1.5 % 、 C r - 2 5 a t % A u 合金を用いたなる磁界は、実施例1の素子とほぼ同じ磁界であった。

[実施例3]

変化率は、室温で、1.6%であった。また、電 気抵抗が最大になる磁界は、実施例1の素子とほ ぼ同じ磁界であった。

[祭明の効果]

以上詳細に説明したごとく、強磁性トンネル効果 膜の 2 層の磁性層の保磁力が大きく異ならなるでも(2 層の材料が同じであっても)、一方の磁性層に反強磁性体からのパイプス磁界を変えることができ、磁気を放射を変化する 3 また、上記強磁性トンル効果膜の少なくとも一部 録がを注金 風上に形成することにより、磁気を変化することが可能となる・狭い領域の磁界を検出することが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の強磁性トンネル膜の断面構造の概略図、第2図は本発明の強磁性トンネル膜の磁化曲線の図、第3図は本発明の磁気抵抗効果素子の概略図、第4図は本発明の磁気抵抗効果素子に印加する磁界と抵抗変化率との関係を示すグラ

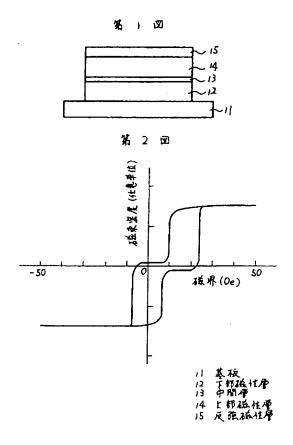
フの図である。

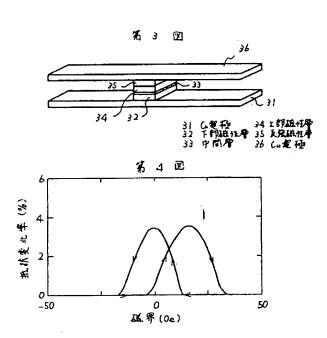
1 1 ···基板、1 2 ···下部磁性層、1 3 ···中間層、1 4 ···上部磁性層、1 5 ···反強磁性層、3 1 ···

C u 電極、3 2 ···下部磁性層、3 3 ···中間層、3 4 ···上部磁性層、3 5 ···反強磁性層、3 6 ···

C u 電極。

代理人 弁理士 小川勝男





第1頁の続き

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 @発 明 者

作所中央研究所内